



概述

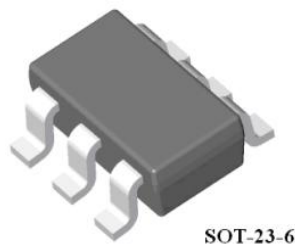
2120CB 内置高精度电压检测电路和延迟电路，
是用于锂离子可充电电池/锂聚合物可充电电池的保护
IC。

2120-CB适用于 2 节串联用锂离子/锂电池组
的过充电、过放电、充电过流和放电过流的保
护。

应用

- 锂离子可充电电池组
- 锂聚合物可充电电池组

管脚分布及描述



特点

- 耐高压器件：绝对最大额定值 32V
- 内置高精度电压检测电路：
2120-CB 过充电检测电压 $4.28 \pm 0.025V$
过放电检测电压 $2.90 \pm 0.100V$
- 放电过流 1 检测电压 $0.20 \pm 0.02V$
- 3 段放电过流检测 (放电过流 1、放电过流 2
和负载短路检测)
- 充电过流检测功能
- 延迟电容内置，不需要外接电容
- 具有向 0V 电池的充电功能
- 低消耗电流：
工作时典型值：7 μA 休眠时 最大值：
0.1 μA
- 封装形式：SOT-23-6

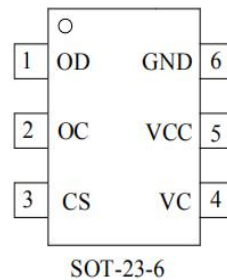


图 1. 管 脚 排 布

编号	符号	描述
1	OD	放电控制用 FET 门极连接端子
2	OC	充电控制用 FET 门极连接端子
3	CS	CS-GND 间的电压检测端子(过充电检测端子)
4	VC	电池 1 的负电压、电池 2 的正电压连接端子
5	VCC	正电源输入端子、电池 1 的正电压连接端子
6	GND	负电源输入端子、电池 2 的负电压连接端子

表 1. 管 脚 描 述



产品目录表

型号 \ 参数	过充电检测电压 (V_{CUn}) V	过充电释放电压 (V_{CLn}) V	过放电检测电压 (V_{DLn}) V	过放电释放电压 ($V_{DU1,2}$) V	放电过流检测电压 (V_{OC1}) mV
2120-CB	4.28 ± 0.025	4.08 ± 0.05	2.90 ± 0.10	3.00 ± 0.10	200 ± 20

表 2. 产品目录

功能框图

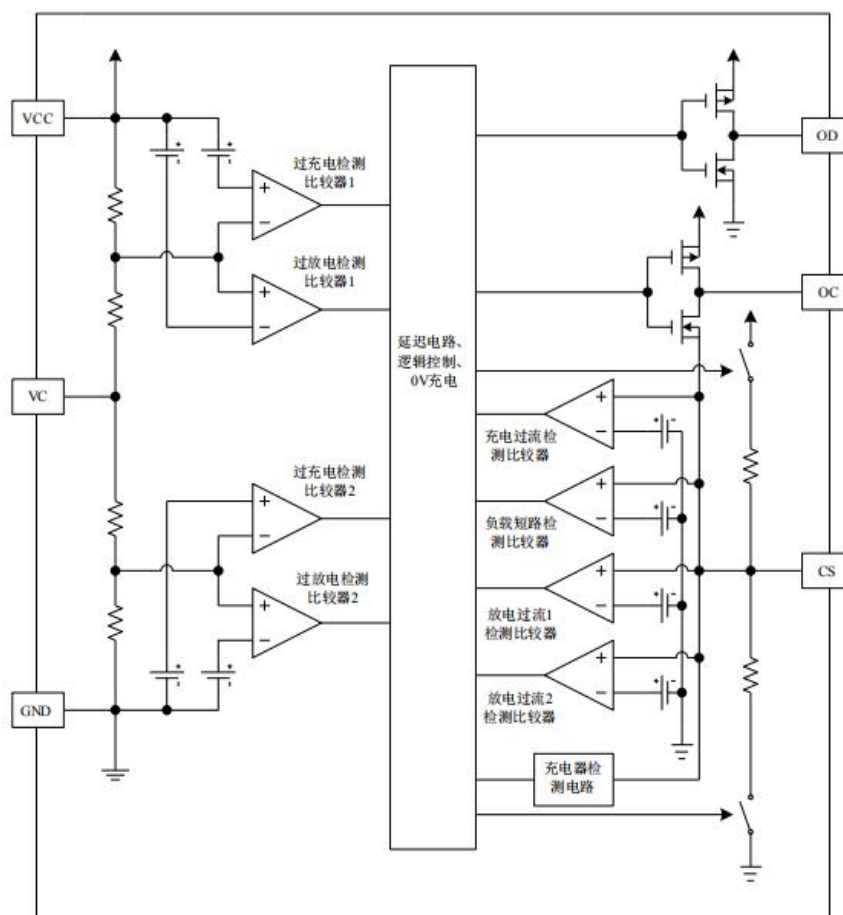


图 2. 功能框图



绝对最大额定值（注意：应用不要超过最大额定值，以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。）

参 数	符 号	适用端子	额定值	单 位
VCC-GND 间输入电压*1	V _{CC}	VCC	GND-0.3~GND+13	V
VC 输入端子电压	V _{VC}	VC	GND-0.3~V _{CC} +0.3	V
CS 输入端子电压	V _{CS}	CS	V _{CC} -30~V _{CC} +0.3	V
OD 输出端子电压	V _{OD}	OD	GND-0.3~V _{CC} +0.3	V
OC 输出端子电压	V _{OC}	OC	V _{CS} -0.3~V _{CC} +0.3	V
容许功耗	P _D	—	245	mW
工作环境温度	T _{OP}	—	-40~+85	°C
保存温度	T _{ST}	—	-40~+125	°C

*1: 若外加超过上述输入电压（GND+12V）的脉冲性（us）噪声，将会损坏 IC,务请留意。

表 2. 绝对最大额定值

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
检测电压						
过充电检测电压	V _{CU1,2}	—	V _{CUin} -0.025	V _{CUin}	V _{CUin} +0.025	V
过充电解除电压	V _{CL1,2}	—	V _{CUin} -0.05	V _{CLin}	V _{CUin} +0.05	V
过放电检测电压	V _{DL1,2}	—	V _{DLin} -0.10	V _{DLin}	V _{DLin} +0.10	V
过放电解除电压	V _{DU1,2}	—	V _{DUin} -0.10	V _{DUin}	V _{DUin} +0.10	V
放电过流 1 检测电压	V _{OC1}	—	0.18	0.20	0.22	V
放电过流 2 检测电压	V _{OC2}	—	0.30	0.38	0.46	V
负载短路检测电压	V _{SIP}	—	0.8	1.0	1.2	V
充电过流检测电压	V _{COC}	—	-0.25	-0.20	-0.15	V
充电器检测电压	V _{CHG}	—	-0.25	-0.20	-0.15	V
延迟时间						
过充电检测延迟时间	t _{CU}	V1=3.5V V2=3.5V→4.5V	0.9	1.3	1.7	s
过放电检测延迟时间	t _{DL}	V1=3.5V V2=3.5V→2.5V	120	160	200	ms
充电过流检测延迟时间	t _{COC}	V _{CS} =0V→-0.25V	6	10	14	ms
放电过流 1 检测延迟时间	t _{OC1}	V _{CS} =0V→-0.25V	6	10	14	ms
放电过流 2 检测延迟时间	t _{OC2}	V _{CS} =0V→0.7V	2	5	8	ms



MX2120CB

电气参数 (若无特别指明, $T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_1 = V_2 = 3.5\text{V}$)

负载短路检测延迟时间	t_{SIP}	$V_{CS} = 0\text{V} \rightarrow 1.5\text{V}$	100	200	400	μs
向 0V 电池充电功能						
向 0V 电池充电开始 充电器电压	V_{OCHA}	向0V 电池充电功能	1.2	—	—	V
内部电阻						
CS-VCC 间电阻	R_{CSC}	$V_1 = V_2 = 1.5\text{V}$, $V_{CS} = 0\text{V}$	100	300	900	$\text{k}\Omega$
CS-GND 间电阻	R_{CSD}	$V_1 = V_2 = 3.5\text{V}$, $V_{CS} = 1.0\text{V}$	5	10	20	$\text{k}\Omega$
输入电压						
VCC-GND 间工作电压	V_{DSOP}	内部电路工作电压	1.5	—	10	V
VCC-CS 间工作电压	V_{DMOP}	内部电路工作电压	1.5	—	30	V
输入电流						
工作时消耗电流	I_{OPE}	$V_1 = V_2 = 3.5\text{V}$, $V_{CS} = 0\text{V}$	—	7	12	μA
休眠时消耗电流	I_{PD}	$V_1 = V_2 = 1.5\text{V}$, $V_{CS} = 3\text{V}$	—	—	0.1	μA
VC 端子电流	I_{VC}	$V_1 = V_2 = 3.5\text{V}$, $V_{CS} = 0\text{V}$	—	—	0.1	μA
输出电阻						
OC “H”电阻	$R_{OC(H)}$	$V_{OC} = V_{CC} - 0.5\text{V}$	2	5	10	$\text{k}\Omega$
OC “L”电阻	$R_{OC(L)}$	$V_{OC} = V_{CS} + 0.5\text{V}$	2	4.5	8	$\text{M}\Omega$
OD “H”电阻	$R_{OD(H)}$	$V_{OD} = V_{CC} - 0.5\text{V}$	2	5	10	$\text{k}\Omega$
OD “L”电阻	$R_{OD(L)}$	$V_{OD} = \text{GND} + 0.5\text{V}$	2	5	10	$\text{k}\Omega$

表 3. 电气参数



MX2120CB

状态说明:

2120-CB通过监测两节电池的电池电压以及 CS-GND 端子间的电压差来控制对电池的充电和放电。

两节电池的电压均在过放电检测电压

$V_{DLn}(n=1,2)$

以上且在过充电检测电压 $V_{CUn}(n=1,2)$ 以下, CS 端子电压在充电过流检测电压 V_{Coc} 以上且在过流检测电 压

V_{OC1} 以下的情况下, 充电控制用 FET 与放电控制用 FET 均导通, 可自由地进行充放电, 这种状态称为通常状态。注

意: 在初次连接电池时, 有可能存在不能放电的情况, 此时, 短接 CS 端子和 GND 端子, 或者连接充电器就能恢复到通常的状态。

过充电状态

通常状态的电池在充电过程中, 任意一节电池电压超过过充电检测电压 $V_{CUn}(n=1,2)$, 且这种状态保持在过充电检测延迟时间 t_{cu} 以上的情况下, 2120-CB 关闭充电控制用 FET 而停止充电, 这种状态称为过充电状态。

过充电状态的解除, 分为 2 种情况:

(1) 断开充电器, 由于自放电使两节电池的电压均下降到过充电解除电压 $V_{CLn}(n=1,2)$ 以下时, 打开充电控制用 FET 恢复到通常状态;

(2) 断开充电器, 连接负载放电, 当两节电池的电压均下降到过充电检测电压 $V_{CUn}(n=1,2)$ 以下时, 打开充电控制用 FET 恢复到通常状态。

注意: 进入过充电状态的电池, 如果仍然连接着充电器, 即使两节电池的电压都低于 $V_{CLn}(n=1,2)$, 过充状态也不能解除。

过放电状态、休眠状态

通常状态的电池在放电过程中, 任意一节电池电压低于过放电检测电压 $V_{DLn}(n=1,2)$, 且保持这个状态在过放电检测延迟时间 t_{dl} 以上的情况下, 2120-CB 关闭放电控制用 FET 而停止放电, 这种状态称为过放电状态。

当关闭放电控制用 FET 后, CS 端子由 IC 内部电阻上拉至 V_{CC} , 使芯片消耗电流减少至休眠时的消耗电流 IPD , 这种状态称为休眠状态。过放状态的解除分为 2 种情况:

注意:

1、有完全放电后不被推荐再度充电的锂离子电池。

测电压 V_{CHG} , 则当电池电压均高于过放电检测电压 $V_{DLn}(n=1,2)$ 时, 解除过放电状态, 恢复至正常工作状态, 这种工作称为充电器检测。

(2) 连接充电器, 若 CS 端子电压高于充电器检测电压 V_{CHG} , 则当电池电压高于过放解除电压 $V_{DUn}(n=1,2)$ 时, 解除过放电状态, 恢复至正常工作状态。

放电过流状态

正常工作状态下的电池, 2120-CB 通过采样 CS 端子电压持续监测放电电流。

若 CS 端子电压高于放电过流检测电压 $V_{OCn}(n=1,2)$ 且持续时间超过放电过流检测延迟时间 $t_{ocn}(n=1,2)$, 则

2120-CB 关断放电控制用 FET, 断开放电回路停止放电。这种状态称为放电过流状态。

若 CS 端电压高于短路保护检测电压 V_{SIP} 且持续时间超过放电过流检测延迟时间 t_{SIP} , 则 2120-CB 关断放电控制用 FET, 断开放电回路停止放电, 这种状态称为短路保护状态。

放电过流状态下, CS 端子由 IC 内部电阻下拉到 GND, 但是连接负载期间, CS 电压取决于 R_{CSD} 与 R_{LOAD}

(负载) 对 V_{CC} 的分压。负载移除后 CS 端子电压复位至 GND, 放电过流状态解除。

充电过流状态

正常工作状态下的电池, 在充电过程中, 如果 CS 端子电压低于充电过流检测电压 V_{Coc} , 且持续时间超过充电过流保护检测延迟时间 t_{coc} , 则 关断充电控制用 FET, 断开充电回路停止充电。这种状态称为充电过流状态。

移除充电器, 使 CS 电压高于 V_{Coc} , 芯片将从充电过流状态恢复至正常状态。

有 0 V 电池充电功能

被连接的电池电压因自身放电, 在变为 0V 的状态下仍可以进行充电的功能。在 EB+端子和 EB-端子间连接大于 V_{OCHA} 的充电器时, 充电控制用的门极电压固定为 V_{CC} 电压。借助于充电器电压, 当充电控制用 FET 的门极和源极间电压达到翻转电压以上时, 充电控制用

当决定向 0V 电池充电时, 请向电池厂商确认详细信息。

2、对于过电流检测功能来说, 向 0V 电池的充电功能更具优先权。因此, 在电池电压较低时会强制充电, 不能检测过电流情况。



MX2120CB

过充电检测、过放电检测

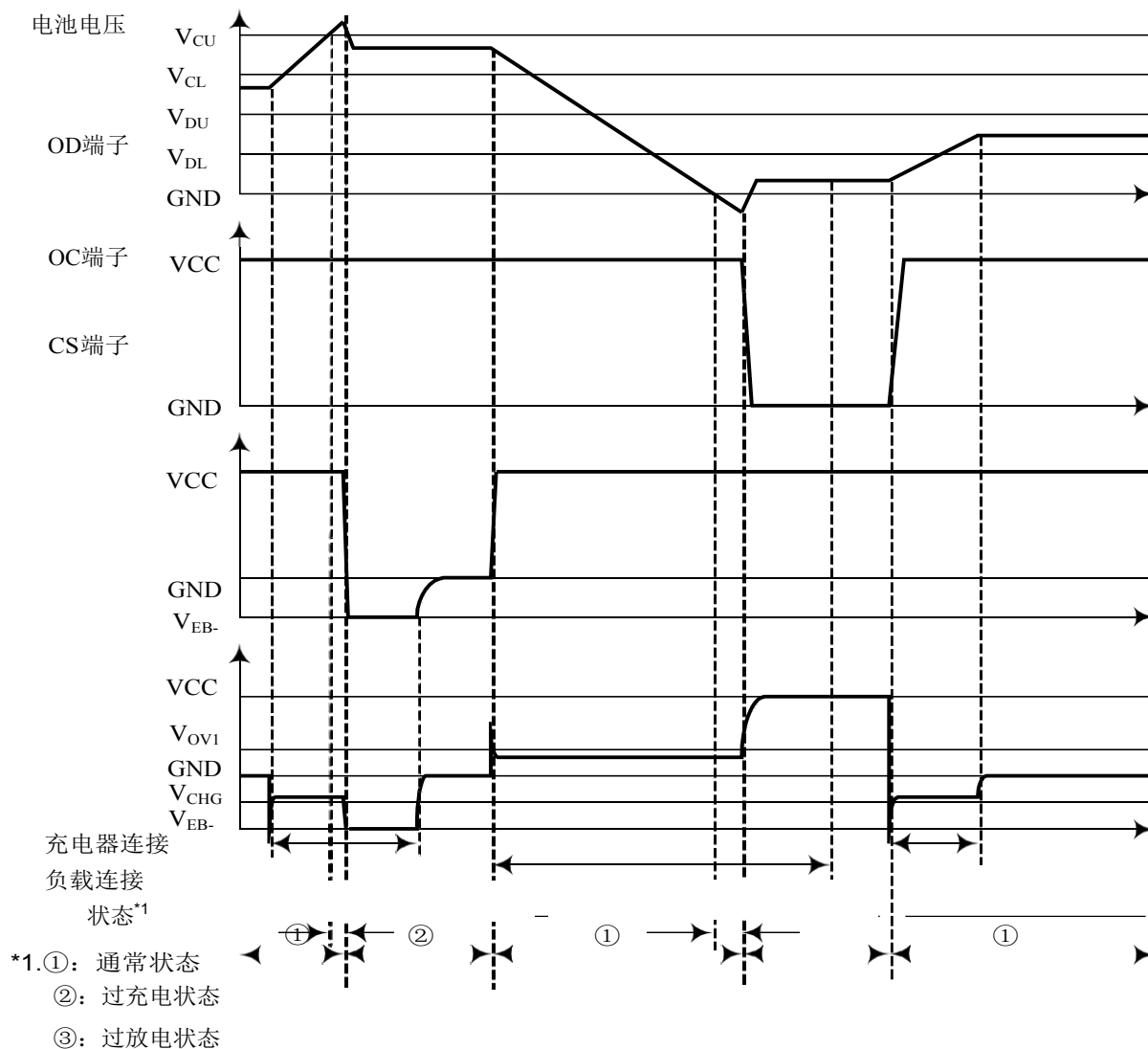
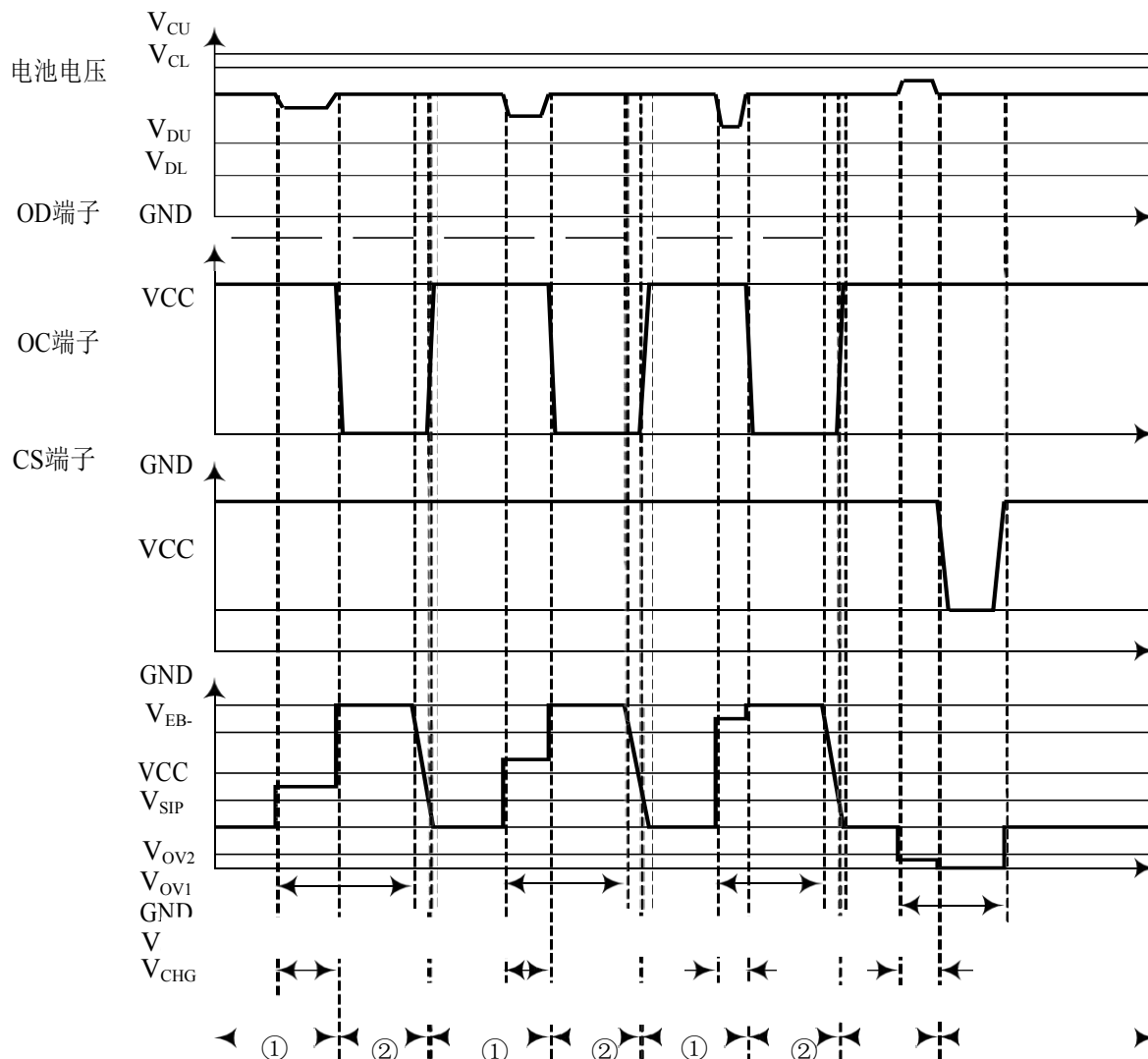


图 3. 过充电检测、过放电检测



MX2120CB

放电过流/充电过充电流检测



充电器连接 放电过流检测延迟时间1 (t_{ov1}) 负载短路检测延迟时间 (t_{SIP})

放电过流检测延迟时间2 (t_{ov2}) 充电过流检测延迟时间 (t_{coc})

状态*1

*1.①: 通常状态

②: 过充电状态

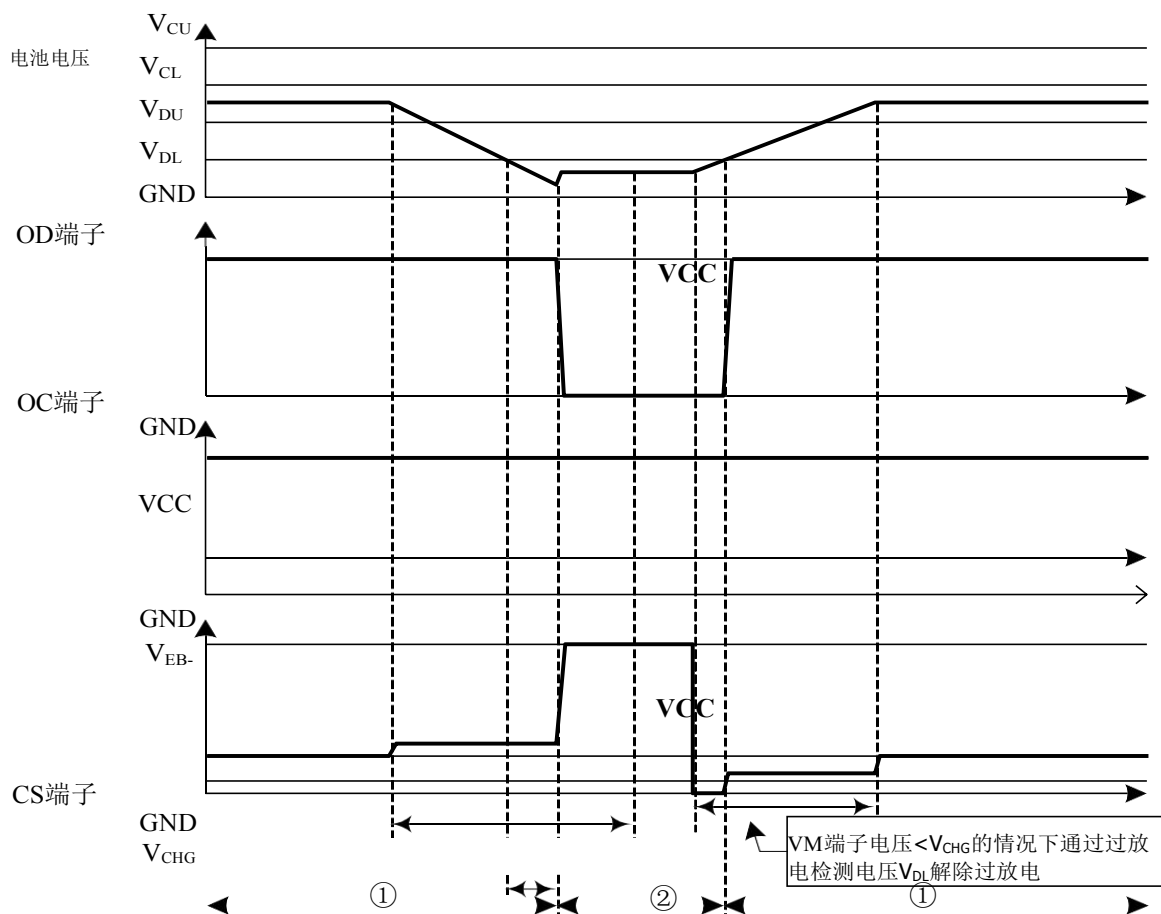
③: 过放电状态

图 4. 放电过流/充电过流检测



MX2120CB

充电器检测



充电器连
接负载连
接

状态

- *1.①: 通常状态
- ②: 过充电状态
- ③: 过放电状态

图 5. 充电器检测



典型应用电路

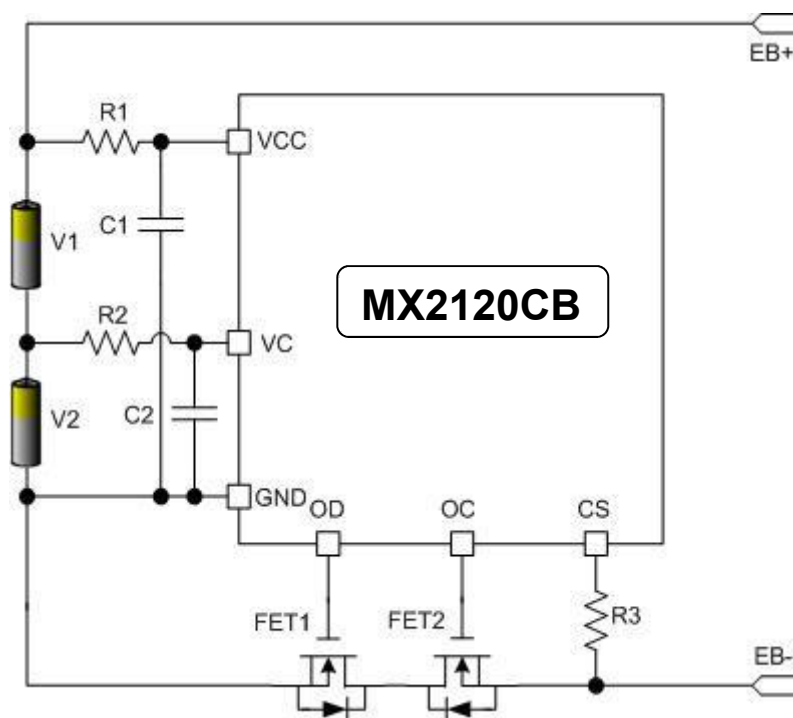


图 6. 2120CB典型应用电路

外围元器件参数

记号	元器件	目的	最小值	典型值	最大值
FET1	N 沟道 MOSFET	充电控制	-	-	-
FET2	N 沟道 MOSFET	放电控制	-	-	-
R1	电阻	ESD 保护	300Ω	470Ω	1kΩ
C1	电容	电源滤波	0.022uF	0.1uF	1uF
R2	电阻	ESD 保护	300Ω	470Ω	1kΩ
C2	电容	电源滤波	0.022uF	0.1uF	1uF
R3	电阻	充电器反向连接保护	300Ω	2kΩ	4kΩ

表 5. 外围元器件参数



封装尺寸:SOT23-6

